PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-139078

(43) Date of publication of application: 13.05.1992

(51)Int.CI.

CO4B 37/02 B23K 20/00

(21)Application number : **02-258995**

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

28.09.1990

(72)Inventor: ITSUDO YOSHIKO

UENO FUMIO KASORI MITSUO

HORIGUCHI AKIHIRO

(54) **PRODUCTION OF THERMALLY CONDUCTIVE BASE PLATE**

(57)Abstract:

PURPOSE: To join a metallic member to an AIN-based base body at high joining strength by forming an oxidative film on the AIN-based base body by a sol-gel method in the case of producing a thermally conductive base plate wherein an aluminum nitride-based sintered body is used.

CONSTITUTION: An AIN-based base body is coated with a soln. formed of metallic alkoxide and an organic solvent. The coated film is allowed to gelatinize by a proper method. An oxidative film is formed by heat-treating the film allowed to gelatinize. In order to enhance wettability of the liquid phase of eutectic alloy which is formed of the metallic member to be joined together with oxygen, this oxidative film is formed in a preceding state of a joining stage. Thickness thereof is preferably regulated to ≤5,,m because the thermal expansion coefficient ordinarily differs from AIN. Then, this oxidative film is brought into contact with the metallic member and heated to join metal to the AINbased base body via the oxidative film. Metal is joined to the AIN- based base body at high joining strength by this method. The thermally conductive base plate is obtained which is free from blistering, warpage, waviness and peeling.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平4-139078

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)5月13日

C 04 B 37/02 B 23 K 20/00

Ą.

7202-4G 8823-4E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

9発明の名称 熱伝導性基板の製造方法

②特 願 平2-258995

②出 頤 平2(1990)9月28日

明 @発 戸 佳 7 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 者 五 研究所内 冗発 83 野 文 上 雄 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝絵合 研究所内 (2)杂 明 客 加 光男 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 研究所内 個発 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 昭 宏

研究所内 切出 願 人 株式 会社 東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

@代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外3名

1. 発明の名称

、熱伝導性基板の製造方法

2. 特許請求の範囲

室化アルミニウム系基体に形成した金属アルコキシドのゲル化膜を熱処理して得られる酸化膜と金属部材とを接触させて加熱することを特徴とする熱伝導性基板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は、窒化アルミニウム系焼結体を用いた熱伝導性基板の製造方法に関する。

(従来の技術)

従来より、高熱伝導性の回路基板として、 非酸化物系セラミック部材の窒化アルミニウム (AIN)セラミックスに金属部材の銅を接合したものが知られている。このような回路基板の製 たちのが知られている。このような回路基板の製 たちなとしては、活性金属のTi、2gのペーストや箔をAINセラミック部材と銅部材との間に 1400でに加熱する。 中で125に加熱する。 中で125に加熱は 中で125に加熱は 中で125に加熱は 中でうのをといった。 からのでは、 ないのでは、 ないは、 ないのでは、 ないのでは、

(発明が解決しようとする課題)

この発明はこのような課題を解決するためになされたもので、高接合強度で窒化アルミニウム 基体上に金属を接合することができ、膨れ、反り、 うねり、はがれ等が存在しない熱伝導性基板の製

これらの金属アルコキシド及び有機溶媒により 形成される溶液は、基体上に塗布できるようにある程度粘性があるものであることが望ましい。 この金属アルコキシド溶液調整後、溶液はAIN系基体上に塗布される。この塗布処理の手法は問わないが、上記溶液にAIN系基体を浸漬し所定速 造方法を提供することを目的とする。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

この発明に係る無伝導性基板の製造方法は、 窒化アルミニウム系基体に形成した金属アルコキ シドのゲル化膜を熱処理して得られる酸化膜と金 属部材とを接触させて加熱することを特徴とする。

この免明は、金属アルコキシドを用いたソルゲル法により窒化アルミニウム(AIN)系基体上に酸化物膜を形成し、この酸化膜を介してAIN 基体と金属とを接合することにより熱伝導性基板を製造する方法を提供するものである。

この発明において、AIN系基体としてはAIN焼結体を用いるが、この焼結体はAIN単体でもよく、またAINに酸化イットリウム、酸化カルシウム等の焼結助剤を添加したものであってもよい。

本発明において、 A I N 系基体上に形成される 酸化膜材料は金属酸化物であればよいが、酸化ア ルミニウム (α – A l 2 O 3) であることが好ま

度で引き上げることにより塗布することが好まし い

このようにして形成された塗布膜は適宜の方法によりゲル化される。この場合のゲル化は、通常、 室温で塗布膜を乾燥させることにより達成されるが、これに限定されない。

次いで、このゲル化膜に対して熱処理(焼飾処理は300~1300℃で1~10時間行うことが好ましく、処理後は炉内において徐冷される。 従来の熱伝導性基板においては、酸化膜を形成するための熱処理温度が高く、最低でも800℃を 度であったが、この発明の場合には、従来の処理 温度よりも著しく低温化することができる。

この酸化膜は、接合しようとする金属部材と酸素とで形成される共晶合金液相の濡れ性を向上させるために接合工程の前工程で形成されるものである。この酸化膜は、通常、熱膨張率がA1Nとは異なっており、特に酸化膜がα-A12〇gの場合には熱膨張率がA1Nよりも大きいため、厚

すぎるとピール強度の低下につながる。従って、 酸化膜の厚さは5μm以下であることが好ましい。 また酸化膿にむらが存在すると、A1N相が直接 金属部材に接する部分が出てくる。このような 部分が存在すると、接合温度で共晶合金液相が A1Nによって遠元される恐れがある。従って、 むらが生じない100A以上の厚さであることが 好ましい。酸化膜の形成に際しては、例えば浸漬 等を複数回綴り返しても良い。

この酸化酸に金属部材を接触させて加熱することにより、AIN基体と金属部材とが接合される。 金属部材を構成する材料は特に場合されが、不 金属部材を構成が好ましい。この場合の加熱は大 がの金属と砂がはないで、金属のかは、下 がつこの金属と砂葉との共晶のの共晶温度以が の温度で行うことが好ましい。へりかる のとしては、窒素、アルゴン、 のとる。

この発明においては、金属部材中に予め含有される酸素量が、金属部材を接合する上で極めて重。

有量は1000ppm 以下であることが好ましい。 銅部材におけるさらに好ましい酸素含有量の範囲は100~600ppm である。

加無の際の雰囲気は、上述のように不活性ガス雰囲気で行うが、雰囲気中に共晶合金の平衡酸素分圧以上の酸素を含んでいることが好ましい。この値よりも酸素量が少ないと共晶合金が分解してしまうからである。一方、酸素量が多すぎる金質部材が過剰に酸化して回路基板としての使用が固難となる。

金属として網を用いた場合には、雰囲気を開気を用いた場合には、雰囲気を開気を開気をあることが好ままま。共晶温度の1065℃でのCu:0の平衡酸を上は1.6×10~気圧であるから、このような関係に分解するとのはかりが、、くなる。このような観点から雰囲気中の酸素をはる。このような観点から雰囲気中の酸素での2ppm 以上が好ましい。また、接合には、

要である。つまり、この免明では、共晶合金を形 成するための設案を努囲気中から供給することは 意図していない。これは、金属として銅を用い酸 化膜としてα-AlgOsを用いた場合に、雰囲 気からの酸素の供給を試みた結果、銅部材の酸化 が激しく起こることを実験的に確認したからであ る。金属部材中に含有される酸素量は、酸化膜全 面を描らすのに必要な量の共晶合金液相を生成す る量以上であることが強固な接合を得る上で望ま しい。酸化膜としてα-Α1203、金属部材と して銅を用いた場合には、この量は実験的に50 ppa であることを見出した。つまり、50ppa 未 満の含有量の場合には、銅部材から接合に十分な 量の共晶合金液相が生成しないため、散視的には 部分的にしか接合されずに、十分なピール強度を 得ることができなくなる。また、逆に金属部材に 予め含まれる酸素量が多すぎると金属部材表面の **荒れの原因となる。金属部材の表面の荒れは、回** 路基板にとっては欠点となる。金属部材として銅 を用いた場合には、このような観点から酸素の含

分圧を大きく越える酸素が雰囲気中に存在すると、 銅の強固な酸化をもたらし、回路基板としてその まま使用することが困難となる。従って、形成さ れた酸化層の除去が別の工程として必要になるが、 反応時間が数秒間から数分間の短時間であり、努 囲気中の酸素量が平衡酸素分圧よりもわずかに多 い程度の含有量である限り、原立った酸化反応は 確認されず、セラミック回路基板としては実用上 問題とならない。本顧免明者らの実験によれば、 このような酸素量は1000ppm 以下であった。 また、平衡酸素分圧よりも雰囲気中の酸素量がわ ずかに少ない程度では、共晶合金液相はほとんど 還元されず、予め酸素量の多い鯛を用いることに よって、酸素を多少補うことができる。しかし、 雰囲気中の酸素量が2pps 以下の場合には、 1000ppm の酸素を含む網を用いてもピール強 度は実用上許容できる強度よりも小さい強度とな

このようにして形成された熱伝導性基板におい ては、均一でむらのない緻密な酸化類が存在する

特開平4-139078 (4)

ので、金銭部材が高接合強度でA! N 基体に接合され、かつ基板の膨れ、反り、うねり、はがれ等が存在しない。

(実施例)

以下、この発明の実施例について説明する。 脱酸素雰囲気中で、トリーsecーブトキシア ルミニウムを2-プタノール溶媒中に装入し、 世神、 退流した後、 金属 アルコキシドに対して 1/100重量の水を2-ブタノールに発択し、 これを沈殿が生じないようゆっくりと加え、部分 加水分解を行った。さらに、この溶液に解歴剤と して塩酸を添加し、提拌、選流を行って溶液濃度 を O . 1 M とした。この溶液に A 1 N 基体を浸渍 して溶液膜を基体表面に塗布した。そしてこの 膜を室温で乾燥させてゲル化膜とした。なお、 AIN基体としては、焼結助剤として酸化イット リウムを3重量%含有するAlN焼結体であって、 35×35×0.7mmの板状のものを用いた。 次に、ゲル化農が形成された基体に対して、 6 5 0 ℃の窒素気流中で 1 時間の焼鈍処理を施

合強度でAIN基体に金属部材を接合することができ、また基板の膨れ、反り、うねり、はがれ等の無い熱伝導性基板を得ることができる。

した後徐冷し、基体の両表面に約200人の a-Al。0,膜を形成した。

このような酸化膜が形成された基体の両表面に、10×50×0、3 mmの寸法を有し、400 ppmの酸素を含有する板状銅部材を接触させ、酸素を7 ppm 含有する窒素ガス雰囲気中で、最高温度1070℃で3分間保持する条件で加熱した。ほぼ室温まで冷却して接合状態を調べた結果、銅部材が強固に接合されていることが確認された。

比較例として、実施例で使用したAIN基体に酸化膜を形成せずに銅部材を接合させた。ここで銅部材としては実施例と同様400ppmの酸素を含有するものを用いた。基体に銅部材を接触させて実施例と同様に加熱した結果、一部のみしか接合されていないことが確認された。

[発明の効果]

この発明によれば、AIN系基体上に、金属アルコキシドを用いたソルゲル法を用いて酸化膜を形成するので、酸化層が均一でむらのない緻密なものとなる。その結果、この酸化膜を介して高接

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦